

micro and nanoelectronics  
microsystems  
ambient intelligence  
image chain  
biology and health



2009

# Evaluation, Certification Axes de R&D en protection

Dr Alain MERLE

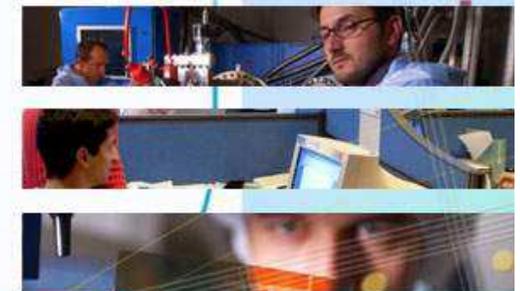
CEA/LETI

[Alain.merle@cea.fr](mailto:Alain.merle@cea.fr)

cea

leti

MINATEC



# Evaluation, Certification, Axes de R&D en protection

## ■ Evaluation / Certification

- Le Schéma Français de Certification
- Les Critères Communs
- CC et Attaques
- Les principales techniques d'attaques

## ■ Un peu d'histoire

## ■ Axes de recherche au LETI

# Le schéma Français de Certification

## ■ Piloté par l'ANSSI

- Accrédite des laboratoires
- Emet les Certificats

## ■ Laboratoires techniques indépendants (CESTIs)

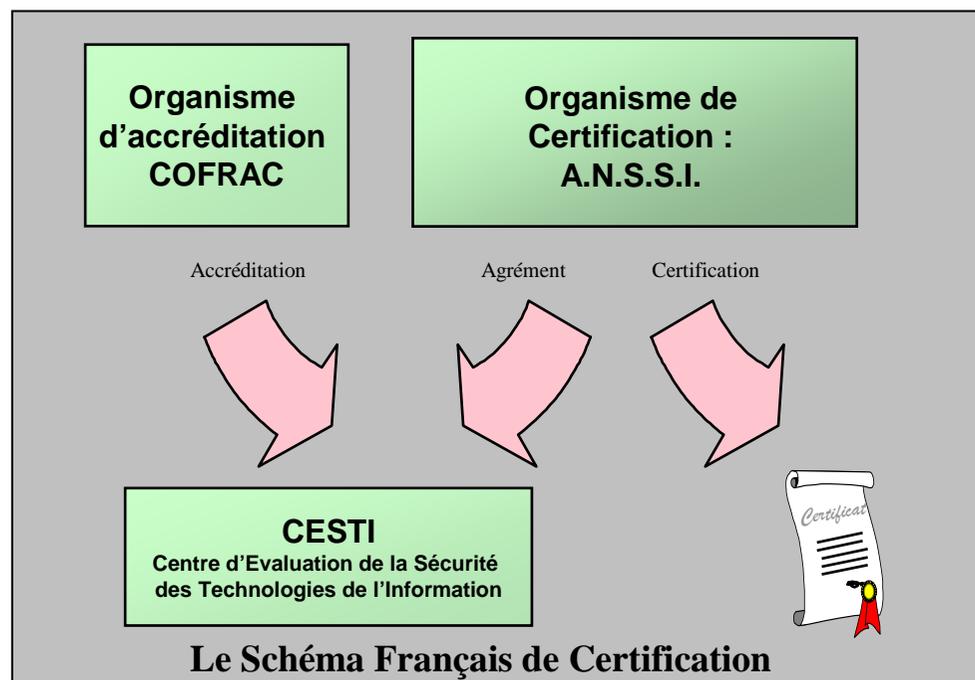
- Réalisent les évaluations

## ■ Domaines d'agrément

- Hardware (et logiciel embarqué)
- Logiciel

## ■ Niveaux d'agrément

- Maîtrise des aspects semi-formels et Formels
- EAL4/5 ou EAL7



# Les Critères Communs

---

## *Les Idées de base*

- **Description** de la sécurité d'un produit
  - Spécifications sécuritaires argumentées
- **Vérification** de la conformité du produit à ses spécifications sécuritaires
- **Tests** (fonctionnels et attaques) du produit
- **Vérification** de contraintes environnementales



- Une méthodologie d'analyse de la sécurité standardisée, objective et efficace (ISO IS 15408)
- Reconnaissance internationale des certificats
- En Europe, essentiellement utilisée pour les Cartes à Puces
  - Circuits Intégrés
  - Circuits avec logiciel embarqué

# Evaluation des Cartes à Puce



## ■ Common Criteria, EAL4+ (EAL5+ pour les IC)

- Applications “haut de gamme” (bancaire, VITALE, etc)
- Evaluation Boite Blanche
  - ◆ Accès à la conception
  - ◆ Accès au code source
  - ◆ Pour la vérification et les attaques

## ■ Une table définissant le « **attack potential** »

- Time, expertise, equipment, knowledge, ...
- La carte doit résister au maximum de ce qu’un attaquant peut faire
  - ◆ Toutes les attaques réalistes
  - ◆ Temps comparable à la durée de vie du produit

# Quels tests

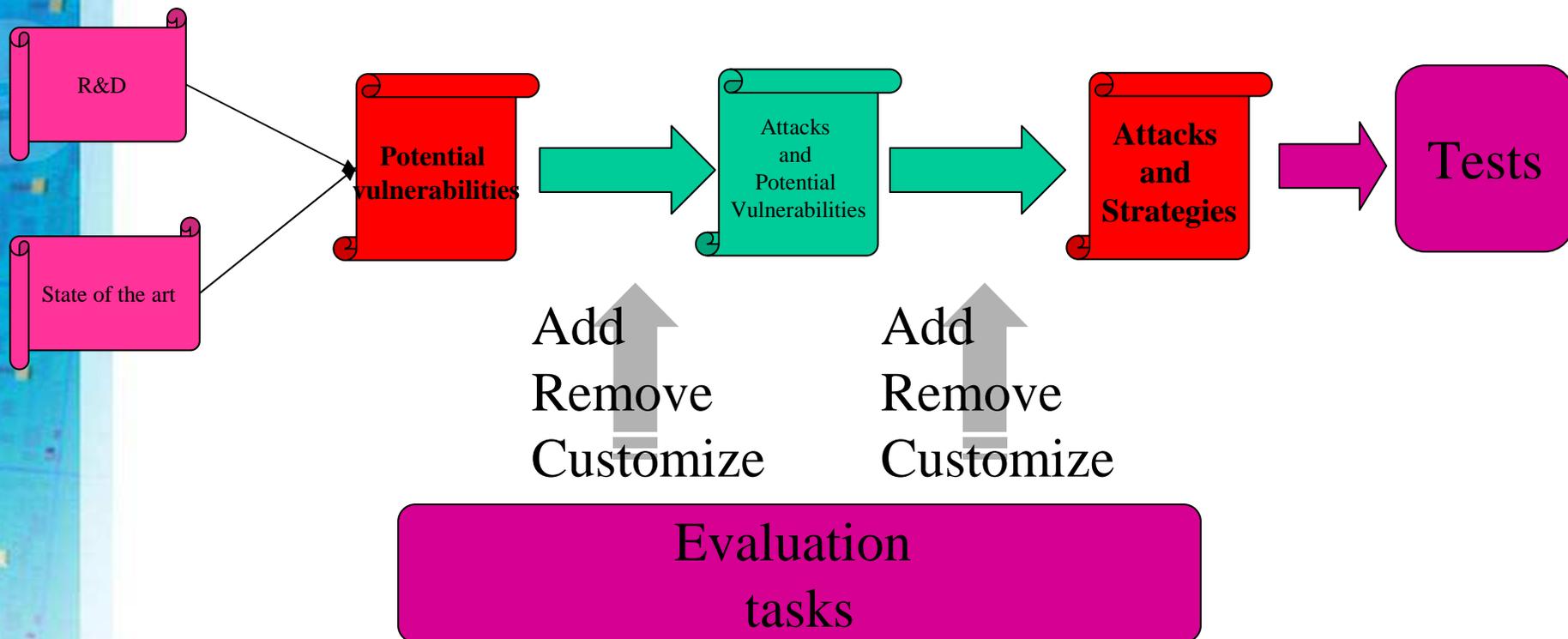
## ■ Fonctionnels (Fonctions de Sécurité)

- Conforme aux spécifications sécuritaires ?

## ■ Attaques

- Analyse de vulnérabilité indépendante
- Challenge: Comment en 3/4 Mois
  - ◆ Couvrir l'ensemble des possibilités
  - ◆ Garantir (estimer ?) une durée de résistance supérieure ?

# Stratégie de tests



L'évaluation sert à optimiser la durée des tests:

- En donnant à l'évaluateur des connaissances que le pirate devra acquérir
- En affinant les stratégies de test
- En limitant les tests

# Attaque vs Stratégie d'attaque

- Observation (SPA, EMA, Cartographie)
  - Localiser (temps et espace)
  - Synchronisation
- Acquisition or Perturbation
- Traitement des données
- Répétition
  - 500K acquisitions pour une DPA
  - Perturbation: taux de réussite de l'ordre de  $10^{-3}$  /  $10^{-4}$

**La difficulté est plus d'attaquer les contre-mesures que d'appliquer une attaque connue**

# Attaques sur les Composants

- **Physiques** (Au niveau du Silicium)
  - Mémoires
  - Accès aux signaux internes
  - Modifications du circuit
- **Observation: Side Channel Analysis**
  - SPA, EMA, DPA, DEMA
- **Perturbations: Générer des fautes**
  - Exploitation des fautes (exemples)
    - ◆ IO errors (reading, writing)
    - ◆ Program disruption (jump, skip, change instruction)
    - ◆ Dynamic rewriting of the code
  - Cryptographie (DFA)
- **Attaques sur le logiciel embarqué**
  - Protocole, overflows, erreurs, ...

# Exigences pour les CESTIs

## ■ **Compétences spécifiques** en attaques dans le domaine

- Connaissance de l'Etat de l'art (pas toujours/entièrement publié)
- R&D en Attaques
- **Multi-compétences**
  - ◆ Cryptographie, microelectronique, traitement du signal, mesures, , lasers, etc
- **Equipements de la micro-électronique**
  - ◆ MEB, FIB, plasma etching, chemical etching, ...
- La sécurité est un secteur en évolution constante et rapide
  - ◆ Fort background et activités suivies

## ■ Réduire l'incertitude

- Qualité, Sécurité, Formation, etc

# En résumé

## ■ L'Évaluation est

- Un processus Rigoureux et Normalisé
- Mais les attaques requièrent une compétence humaine
- **L'objectivité ne peut être totale** (malgré une uniformisation européenne)

## ■ Conformité vs Résistance

- L'évaluation sert (aussi) à optimiser les tests
- Ce n'est pas qu'un processus documentaire lourd

- ## ■ L'évaluation/Certification a été un **moteur très efficace** pour **l'amélioration de la résistance** des composants ces dix dernières années

# CC: Norme ou Cadre de travail

- Majoritairement utilisés pour les Cartes à Puce
- Mais de nombreux travaux ont été nécessaires (et continuent) pour que ce process soit efficace

## Supporting Documents related to Smart Cards and similar devices

| Document number                  | Document title   | Class     |
|----------------------------------|--|-----------|
| <a href="#">2006-06-001</a>      | Rationale for Smart cards and similar devices                        |           |
| <a href="#">CCDB-2006-04-001</a> | Guidance for smartcard evaluation v1-3                               | Guidance  |
| <a href="#">CCDB-2009-03-001</a> | <b>new</b> Application of Attack Potential to Smartcards v2-7        | Mandatory |
| <a href="#">CCDB-2009-03-002</a> | <b>new</b> Application of CC to Integrated Circuits v3-0             | Mandatory |
| <a href="#">CCDB-2007-09-01</a>  | Composite product evaluation for Smartcards and similar devices v1-0 | Mandatory |
| <a href="#">CCDB-2007-09-02</a>  | ETR-template lite for composition v1-0                               | Guidance  |

réservés.  
Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l'autorisation écrite préalable du CEA  
All rights reserved. Any reproduction in whole or in part on any medium or use of the information contained herein is prohibited without the prior written consent of CEA

# Evaluation, Certification, Axes de R&D en protection

## ■ Evaluation / Certification

- Le Schéma Français de Certification
- Les Critères Communs
- CC et Attaques
- Les principales techniques d'attaques

## ■ Un peu d'histoire

## ■ Axes de recherche au LETI

## 1996 – 2009: La sécurité

**Un circuit de 12 ans est du  
niveau d'un TP d'étudiants**

1996

1998

2001

2003

2006

2008

# Et Alors ?

---

## ■ Contexte: Les produits évoluent

- Durée de vie longue: e-Id, e-passport

## ■ Vue négative

- Y a-t-il de bonnes raisons pour que les 10 prochaines années soient différentes des 10 précédentes ?

## ■ Vue positive

- A chaque attaque correspondent des contre-mesures efficaces (tout ce qui est vu n'est plus à voir !)
- Le niveau s'est grandement amélioré (Accroissement de l'effort d'attaque très significatif)
- Peu d'idées nouvelles

# La résistance absolue: un mythe ?

- Tous les schémas crypto sont basés sur un secret
  - L'accès à ce secret fait tomber le système
- La résistance théorique évolue rapidement
  - Loi de Moore de la microélectronique
  - DES, TDES, AES, RSA key length, Hash fns
- Le hardware ne peut être **LA** solution parfaite
  - C'est un objet physique donc attaquable !
  - Nouvelles attaques découvertes chaque jour
    - ◆ DPA, EMA, DFA, Laser, ...
  - Questions sur la durée de vie
    - ◆ Un circuit de 12 ans d'âge est un cas d'école

**L'hypothèse de faire face à une attaque réussie doit être prise en compte**

# Challenge : Meilleure sécurité

## Meilleure Resistance

- Meilleure durée de vie
  - > 10 years
  - Casser le cycle Attaque / Défense
  - Architectures sûres
- Du Circuit au Microsystème
  - Auto-surveillance
  - Capteurs, Energie, etc

## Nouvelles Approches

- Sécurité Multi-Barrières
  - Authentification physique
  - Compromission partielle
- Processeur de sécurité
  - Politiques de sécurité pour la détection/réaction
  - Processeur d'audit

# Contactless: Une problématique spécifique

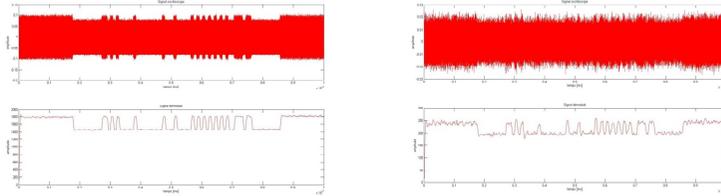


© CEA 2009. Tous droits réservés.  
Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l'autorisation écrite préalable du CEA  
All rights reserved. Any reproduction in whole or in part on any medium or use of the information contained herein is prohibited without the prior written consent of CEA

# Contactless: Une problématique spécifique

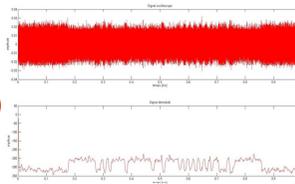
## Eavesdropping

Forward link type B : 15 cm antenna at 8 m, 16 m and 50 cm antenna at 22m



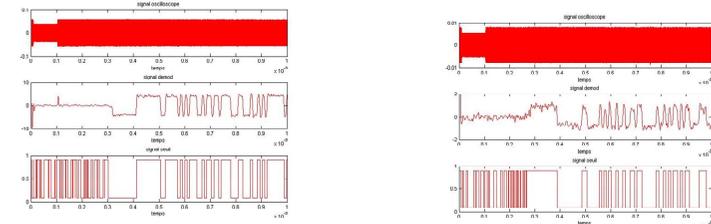
- Eavesdropping forward link: Reader to card
- Type B (A « easier » than B)

Diameter = 15 cm    ⇨ 18m  
 Diameter = 50 cm    ⇨ 22m  
 Whip type antenna    ⇨ 4m



## Eavesdropping

Return link type B : ISO 10373-6 antenna at 1 m and 50 cm at 3.5 m



- Eavesdropping return link: Card to reader
  - Type B (quite same for type A)
    - Antenna diameter = 15 to 20 cm    ⇨ 3 to 3.5 m
    - Antenna diameter = 40 to 50 cm    ⇨ 4 m

- Ecoute à distance
- Activation non contrôlée
- Relais



Filaire  
Radio  
GSM

# Challenge: Et la disponibilité ?

## ■ Critères de la Sécurité

- Confidentialité
- Intégrité
- Disponibilité

## ■ Aujourd'hui la disponibilité n'est pas adressée

- Exemple: Effacement des mémoires en cas d'attaque

## ■ Attaques en Déni de Service

- Activisme / Terrorisme
- Passage en mode à capacité réduite
- Des exemples existent .....
- Nouvelles architectures / Nouveaux schémas nécessaires



# Conclusion

---

- **Personne n'est parfait ....**
  - Le Hardware est une bonne solution ... mais des limitations existent
  - Tout Schéma limité à la résistance d'un seul élément est limité
- **Des pistes existent et doivent être explorées**
- **Attention aux nouveaux schémas d'attaque  
(Déni de Service, Destruction)**

micro and nanoelectronics  
microsystems  
ambient intelligence  
biology and health  
image chain



# Merci de votre attention

## Questions ?

Loyalty  
Entrepreneurship  
Team work  
Loyalty Innovation  
Entrepreneurship  
Team work  
Innovation

leti

MINATEC

cea

